PAT-NO:

JP404204333A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04204333 A

TITLE:

INFRARED DETECTOR

PUBN-DATE:

July 24, 1992

### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SOGO, NORIO

MORITA, SHINICHI

NISHIDA, YOSHIHIKO

NAKAMURA, KUNIO

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TECH RES & DEV INST OF JAPAN DEF AGENCY N/A

KAWASAKI HEAVY IND LTD

N/A

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO: JP02338319

APPL-DATE: November 30, 1990

INT-CL (IPC): G01J001/04 , G01J001/02

# ABSTRACT:

PURPOSE: To readily correct the variation of an infrared detecting element due to deformation of a vibration resistant support by arranging a light emitting diode opposed to an array light sensor provided on the same plane as a pyroelectric infrared detecting element.

CONSTITUTION: An infrared <u>detector</u> case 5 in which a pyroelectric infrared detecting element 1 is provided is placed on a structure 6 via a vibration resistant support 4, an array light sensor 2 is fixed to part of the case 5 so that it can have the same movement with the

element 1, in addition a <u>light emitting diode</u> 3 is arranged in part of the structure 6 in opposition to the <u>sensor</u> 2, and a micro-lens is annexed in front of the diode 3 so that a micro-spot of about 50µm&phiv; can develop on the light receiving plane of the <u>sensor</u> 2. In this way, the variation of the relative position of the element 1 to an infrared gathering system 7 can be detected with a space resolution of 50µm at about ±1.6mm in maximum in the vertical and lateral directions. Then, a positional variation on two coordinates specifying the position of the detector on the plane normal to a light axis of the gathering system 7 is converted into the variation of a viewing azimuth depending on the position of a light spot on the sensor 2 for correction.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

# ◎ 公開特許公報(A) 平4-204333

®Int. Cl. 5

 ❸公開 平成4年(1992)7月24日

G 01 J 1/04

Z 9014-2G H 9014-2G

- 審査請求 未請求 請求項の数 12 (全5頁)

ᡚ発明の名称 赤外検知装置

②特 顧 平2-338319

②出 願 平2(1990)11月30日

@発 明 智 森 田 僧 一 神奈川県横須賀市汐入町4番28号

@発 明 者 西 田 芳 彦 岐阜県各務原市川崎町1番地 川崎重工業株式会社岐阜工

場內 神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内 の出 願 人 防衛庁技術研究本部長 東京都世田谷区池尻 1 丁目 2 番24号

雄

⑦出 願 人 川崎重工業株式会社 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号

⑦出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1008番地

⑩代 理 人 弁理士 小鍜治 明 外2名

中村

明 細 物

発明の名称
 赤外検知装置

@発明者

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 無電形亦外検知器と、前記無電形赤外検知器 に入射赤外光を集光させる赤外集光構と、前記 無電形赤外検知器と同一面上に配されたアレイ 光センサと、前記無電形赤外検知器とアレイ光 センサと防護支持体を介して支持する支持機体 と、前記アレイ光センサに対向して前記支持機体 体に設けられた光原とを具備したことを特徴と する赤外検知装置。
- (2) 光源からの光を一定の問放数で強度変調した 請求項1 記載の赤外検知装置。
- (5) 光原がレーザ光原である請求項 L 記載の赤外 検知装置。
- (4) レーザ光源が半導体レーザである構求項3 記載の赤外検知装置。
- (5) 光原が発光ダイオードと集光系より成る請求 項記載の赤外検知装置。

- (4) 無電形赤外検知器と、前記無電形赤外検知器 に入射赤外光を築光させる赤外集光系と、前記 無電形赤外検知器かよび赤外集光系を支持する 支持構体と、前配支持標体を防震支持体を介し て支持する基盤と、前記支持標体に設けられた 反射ミラーと、前記反射ミラーに対向して前記 基盤の一面に配された光原かよびアレイ光セン サとを具備したことを特徴とする赤外検知装置。
- (7) 光源からの光を一定の周波数で強度変調した 請求項 6 記載の赤外検知装置。
- (a) 光原がレーザ光原である請求項 6 記符の赤外 権知労隆。
- (9) レーザ光原が半導体レーザである情求項 8 記載の赤外検知装置。
- 何 光頭が発光ダイオードと集光系より成る請求 項 6 記載の赤外検知短匱。
- [11] 無電形赤外検知器と、前記無電形赤外検知器 に入射赤外光を集光させる赤外集光系と、前記 焦電形赤外検知器と同一面上に配されたアレイ 状の第1の光センサと、前記無電形赤外検知器

と第1の光センサを第1の防護支持体を介して 支持する支持機体と、前記第1の光センサに対 向して前記支持機体に設けられた第1の光源と、 前配支持機体を第2の防護支持体を介して支持 する基盤と、前記支持機体に設けられた反射ミ ラーと、前記反射ミラーに対向して前記基盤の 一面に配された第2の光源をよびアレイ状の第 2の光センサとを具備したことを特徴とする赤 外検知装置。

(12) 第1 および第2 の光源からの光を一定の周波数で強度変調した請求項1 1 記載の赤外検知語

を 。

#### 3. 発明の詳細な説明

産衆上の利用分野

本発明は赤外計測に使用される無電形の赤外検 知装置に関するもので、特に誘導弾等にかいて用 いられる高温原検知・追跡誘導での利用に好適な 赤外検知装置に関するものである。

従来の技術

焦電形の赤外検知器は、焦電素子に赤外線が入

配のような防護対策をほどとした場合、第1の方法では、赤外集光系と無電形赤外検知素子との相対的位置関係が、防護支持部4の変形によって変動し、無電形赤外検知業子1の視野方位が変動するととになる。また、第2の方法の場合、装置全体の傾きが視野方位に関係し、防震支持部4の変形の影響を避けるととができない。

このように、防震支持部4の変形により、計剤 すべき高温部の位置のデータが変動することにな るので、これを解決する必要がある。防震支持部 4の材質を吟味して、温度変化による変形の少な い材質を終まして、温度変化による変形の少な の付質を発用する等の配慮は大切であるが、本来 の目的から含えば取付面の投動あるいは衝撃を吸 して、無電形赤外検知素子に動きを伝えない働 きをするためのものなので、加級時にはかならず、 防震支持部4が変形しているわけであり、根本の 解決にならない。そこで、このような視野方は関係 動は抑えることができないかにして、補正するかに ある。

射すると、それを熱吸収してわずかの君子温度上 昇が起り、その温度変化により表面電荷が発生し、 それを電気信号として出力するようになっている。 とのようた現象を焦電効果というが、この焦電効 果を有する素子は、同時に圧電効果も持つ。従っ て、振動・衝撃を受けると表面電荷が発生し、い わゆる圧電雑音を発生する。とれを防止するため に、第4図に示すように、焦電形赤外検知素子1 を設けた赤外検知器ケース5を防震支持部4を介 して構体6に設置し、外部からの損動・衝撃を防 いて圧電雑音の発生を抑える方法がとられている。 7 は赤外集光系である。また、第2の方法として、 第5図に示すよりに、焦電形赤外検知素子1と赤 外集光系7を構体6に組合せた装置全体を防蔵支 持部4を介して基盤8に設置し、圧電雑音を抑える 方法もある。

発明が解決しよりとする課題

ところが、本装置は焦電形赤外検知案子と赤外 集光系を組合せて赤外放射原の分布を計劃し、高 温部の位置を測定できる機能を有しているが、上

本発明は、上配課題を解決するもので、赤外検 知素子の視野が防襲支持部の変形によって変動し ても、その変動値を即歴に補正できる無電形の赤 外検知装置を提供することを目的とするものであ る。

# 課題を解決するための手段

上記目的を選成するために、請求項1 記載の発明においては、無電形赤外検知器とアレイ光センサを同一面上に配して防震支持体を介して支持機体に配し、赤外集光系を焦電形赤外検知器と、光概をアレイ光センサと各々対向させて配したものである。

請求項2の発明は請求項1の発明化かける光原からの光を一定の周波数で強度変調するものである。

請求項3 および4 の発明は請求項1 の発明における光源をレーザ光源としたものである。

間求項5の発明は請求項1の発明にかける光源 を発光ダイオードかよび集光系で铸成したもので ある。

特別平 4-204333 (3)

請求項6の発明は無電形赤外検知器と赤外集光 **系とを支持標体に支持して防艇支持部を介して基** 盤に固定し、支持構体に反射ミラーを設けてこれ と対向する基盤面に光源なよびアレイ光センサを 設けたものである。

請求項7の発明は請求項6の発明における光原 からの光を一定の周放数で強度変調するものであ

請求項8をよび9の発明は請求項6の発明にお ける光原をレーザ光原としたものである。

顔を発光ダイオードおよび集光系で構成したもの

請求項11の発明は請求項1の発明と請求項6 の発明を組合せて防震支持系を 2 系統としたもの

請求項12の発明は請求項11の発明における 各光原からの光を各々一定の周波数で強度変調す るものである。

光緑および基盤に設けた方位基準となる光顔から の各光をアレイ光センサで検出し、補正するもの

実 族 例

以下、図面を参照したがら本発明の実施例につ いて説明する。第1図において、1は焦電形赤外 🦢 検知素子で、0.1 m ピッチの128×128 素子ア レイである。赤外集光系7は、焦点距離50mの ゲルマニウムレンズで、10pmの赤外放長を中 心にして、反射防止膜がコーティングされている。 無電形赤外検知素子 1 は、赤外検知器ケース 5 に 設置され、との赤外検知器ケース5が防震支持部 4を介して排体6に設置されている。赤外検知器 ケース5の一部化アレイ光センサ2を固定し、焦 電形赤外検知業子1と同一の動きになるようにす

·アレイ光センサ2は25 μπピッチで、128× 128素子である。一方、標体6の一部に発光ダイ オード3を設置し、アレイ光センサ2の受光面上 で50μπダの数少スポットになるよう発光ダイ

請求項1の発明は、無電形赤外検知器と赤外集 光系の相対位置の変動に対しては、赤外集光系光 軸に垂直な面上での魚電形赤外検知器位置を規定 する2 竪棍での位置の変動をアレイ光センサ上で の光点の位置により視野方位の変動量に換算して 補正するものである。

- 請求項2。 7 および 1 2 の発明は光顔からの光 を一定周波数で強度変調し、その周波数成分を中 心に信号処理することによりS/Nを向上させる。 請求項3乃至5,8乃至10の発明においては、 請求項10の発明は請求項6の発明における光 ・ 光源を特定のものにすることにより空間分解納の 高い変動検出を可能とする。

> 請求項6の発明は、赤外検知装置全体の方位変 動に対して基盤に配置された基準光顔からの基準 光を反射ミラーで反射し、赤外検知装置全体の方 位の変動を反射基準光の方位変動としてアレイ光 センサで計劃して補正するものである。

> 請求項110発明は焦電形赤外検知器と赤外集 光系の相対位置の変動やよび赤外検知装置全体の 変動の各々を支持構体に設けた位置基準からなる

ォード3の前に数小レンズを設置する。

これにより、赤外集光系7に対する無電形赤外 検知器子 1 の相対的位置の変動を検出することが できる。変位量社最大±1.6 ㎜、上下、左右につ いて検出でき、空間分解能は50μπである。と れは、魚電形赤外検知素子1の空間分解能100μ mより十分良く、補正によって空間分解能が劣化 するととはない。との実施例では、例えば、△↓■ 変動すると、次式により、方位変動量△α(度) を計算でき、との角度値で補正することもできる。

 $\triangle = tar^{-1} (\triangle \ell / 50)$ 

との実施例にかいて、発光ダイオードの代わり 化、気体レーザや半導体レーザなどのレーザ光原 を用いるとともできる。また、どちらの場合も、 発光を一定周波数で変調し、その周波数成分を中 心に信号処理することで、S/Nを向上させるこ とも可能である。

次に、第2図を参照しながら本発明の第2実施 例について説明する。本実施例の説明においては、 第1実施例と異なる部分について説明する。第2

特閒平 4-204333 (4)

図は、第2実施例の焦電形赤外検知装置の構成を 示す側面図である。

 $\triangle \sigma = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \triangle t / d \right)$  ......(2 たる関係式が成り立つ。

従って、dが長いと角度分解能が良くなるが、 装置の大きさも考慮して通常は、赤外集光系7の

となり、かなり微細な発光源が必要で函籍な設計 トカス

そこで、集光系を光顔と反射ミラー9間で、可能なかぎり反射ミラー9に近づけることが必要である。但し、反射ミラー9から反射されて、アレイ光センサ2へ向う反射光が、集光系でけられないよう、ある程度、入反射光と反射ミラー9とが垂直から傾いていることが必要になる。

集光系の位置を光源と反射ミラーの中央点に設 関すれば

 $D_8 = 0.1 m \times \frac{25m}{75m} \div 0.03m$  となり、実現容易になる。

次に、第3の実施例として、第1の実施例と第2の実施例を組み合せた無電形赤外検知装置を実施した。第3図にその構成を示す。第1図と同一部分には同一符号を付して説明を省略する。第1図に示した構成における構体6を防震支持部4′を介して基盤8に取付ける。基盤8の媒体6との対向面にはアレイ光センサ2′およびレーザ光原3′が形成され、複体6に設けられた反射ミラー

無点距離相当にする。本実施例では50mとした。 また、この実施例にかいて、レーザ光度3'を 半導体レーザあるいは集光系付の発光ダイオード にし、発光を一定周波数で強度変調し、その周波 数成分を中心に信号処理することで8/Nを向上 させることができる。

 $D_8 = 0.1 \text{ ex} \times \frac{10 \text{ ps}}{100 \text{ ss}} = 0.0 \text{ 1 es}$ 

9 K L D レーザ光銀3′からのレーザ光を反射させてアレイ光センサ2′で検知させる。

との場合、防震支持部は2重にほどとされたととになり、圧電雑音の低減効果が著しい。しかも、視野変動も、2重に補正されるので、実施例1あるいは2の場合とほぶ同等の精度で、目標高温部の位置を計測できる。

以上の各実施例において、反射、基準光の方位 変動量の1/2が、赤外検知装置の方位の変動とし て補正されることになる。いずれの場合も、無電 形アレイ赤外検知器の位置信号に補正データとし て加えられることになる。

# 発明の効果

以上のように本発明は、 構体あるいは基盤に位置あるいは方位の基準となる光源を設置し、 この 基準光を検出できるアレイ光センサで、 赤外検知 素子の位置あるいは赤外検知装置の視野方位の変 動を検出し、 これにより視野方位データの変動を 補正し、 飛蹄的な特度向上を実現することができ また、本発明により、防壓支持部が、機械的機 動以外の影響、例えば、温度変化による変形を受 けても、その影響を補正することができ、広くそ の効果を期待できる。

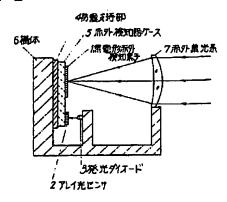
# 4. 図面の簡単な説明

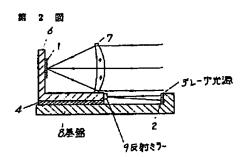
第1図は本発明の第1実施例における無電形赤 外枝知装置の側面図、第2図は本発明の第2実施 例における無電形赤外枝知装置の側面図、第3図 は本発明の第3実施例における無電形赤外枝知装 置の側面図、第4図および第5図は各々従来の無 電形赤外検知器の側面図である。

1 …無電形赤外検知素子、2、2′ … アレイ光センサ、3 … 知光ダイオード、3′ … レーザ光原、4、4′ … 防震支持部、5 … 赤外検知器ケース、6 … 機体、7 …赤外集光系、8 … 基盤、9 … 反射ミラー。

小銀浴 明 ほか2を 代理人の氏名 弁理士 <del>東野 章 サルか1名</del>

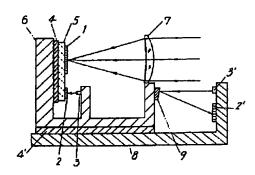
# 第 1 図

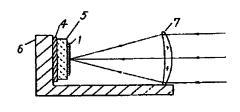




第 4 図







第 5 図

